Основные геоморфометрические параметры: теория

Обсудить в форуме Комментариев — 9

Эта страница опубликована в основном списке статей сайта по адресу http://gis-lab.info/qa/geomorphometric-parameters-theory.html

Рассмотрены понятия и расчет основных геоморфометрических параметров на примере алгоритма Zevenbergen-Thorne (1987). Дана процессно-функциональная интерпретация уклона, экспозиции и кривизн рельефа земной поверхности

Содержание

- 1 Исходные положения
- 2 Основные геоморфометрические параметры, рассчитываемые на основе производных первого порядка
 - 2.1 Уклон поверхности (Slope)
 - 2.1.1 Понятие
 - 2.1.2 Pacчет по Zevenbergen-Thorne
 - 2.1.3 Интерпретация
 - o <u>2.2 Экспозиция (Aspect)</u>
 - 2.2.1 Понятие
 - 2.2.2 Расчет по Zevenbergen-Thorne
 - 2.2.3 Интерпретация
- <u>3 Основные геоморфометрические параметры, рассчитываемые на основе производных второго порядка</u>
 - o 3.1 Горизонтальная (плановая) кривизна (Plane Curvature)
 - 3.1.1 Понятие
 - 3.1.2 Расчет по Zevenbergen-Thorne
 - 3.1.3 Интерпретация
 - o 3.2 Вертикальная (профильная) кривизна (Profile curvature)
 - 3.2.1 Понятие
 - 3.2.2 Расчет по Zevenbergen-Thorne
 - 3.2.3 Интерпретация
 - 3.3 Кривизна (Curvature)
 - 3.3.1 Понятие
 - 3.3.2 Pacчет по Zevenbergen-Thorne
 - 3.3.3 Интерпретация
- 4 Использованные материалы

Исходные положения

Геморфометрический анализ растровых ЦМР базируется на двух исходных положениях. Первое основывается на математической формализации земной поверхности, а второе предусматривает расчет показателя в точке (пикселе) с учетом окружения.

Согласно первому положению, с математической точки зрения ЦМР является моделью скалярного геополя, которое характеризует пространственное распределение показателя высоты и в общем случае описывается выражением вида:

$$z = f(x, y) \tag{1}$$

где z – значение высоты в точке с географическими координатами (x,y). Для лучшей аппроксимации рельефа

зависимость (1) может быть выражена и другими функциями, например — полиномиальными (или многочленами). В таком случае многочлен 2-го порядка, используемый для аппроксимации земной поверхности, может иметь следующий вид:

$$z = Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F \tag{2}$$

где x и y географические координаты точки, высоту z которой необходимо определить, A...F — коэффициенты уравнения аппроксимирующей поверхности 2-го порядка. Многочлены являются одними из наиболее простых и хорошо изученных функций в математике. Они характеризуются такими свойствами как непрерывность и сглаженность, благодаря чему их легко можно интегрировать и дифференцировать. Это открывает возможности использования математического анализа не только для более совершенного представления земной поверхности, но и для изучения ее свойств, например, на основе производных разных порядков.

Согласно второму положению, основной аналитической операцией в ГИС, которая используется для расчета большинства параметров на основе растровых ЦМР, как моделей геополя высот, является анализ окружения. Он позволяет количественно описать связь между точкой (пикселем) и его ближайшим окружением, применяя для расчета локальное (чаще всего, размером 3×3 пиксела) скользящее окно (рис. 1).

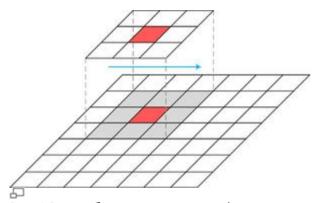


Рис. 1 Расчет большинства геоморфометрических параметров как правило производится на основе скользящего окна размером 3×3 пиксела (Geomorphometry 2008)

Окно двигается через все поверхность растра (в направлении от верхнего левого до нижнего правого угла) и последовательно применяет в каждой позиции одну и ту же математическую операцию (расчетную формулу) для ячеек основного растра. При этом полиномами аппроксимируется не вся поверхность (поле), а каждый раз ее небольшой участок в окрестностях пиксела. Таким образом, результат расчетов определяется формулой, которая используется для сравнения значений центральной ячейки с соседними. В результате получается новый растр, аналогичный по пространственному охвату исходной ЦМР, но с другим параметром.

В данной статье мы будем рассматривать особенности расчета основных геморфометрических параметров на примере алгоритма, изложенного в работе Zevenbergen, Thorne (1987), который характеризуется расчетной эффективностью и высокой достоверностью результатов (Skidmore 1989, Jones 1998, Zhou, Liu 2004, Rodríguez, Suarez 2010). Кроме того, он реализован как в Открытых (SAGA, плагин QGIS Directional Slope), так и проприетарных ГИС (кривизны в ArcGIS, расширение ArcGIS DEM Surface Tools).

Алгоритм Zevenbergen-Thorne использует аппроксимацию поверхности полиномом следующего вида:

$$z = Ax^{2}y^{2} + Bx^{2}y + Cxy^{2} + Dx^{2} + Ey^{2} + Fxy + Gx + Hy + I$$
(3)

где A...I – коэффициенты аппроксимации, рассчитанные с помощью полиномов Лагранжа на основе 9 значений z в ячейках окна 3×3. Геоморфометрические параметры получаются в результате дифференцирования (3) и решения соответствующих уравнений для центральной ячейки квадратной матрицы 3×3.

Основные геоморфометрические параметры, рассчитываемые на основе производных первого порядка

Фундаментальные геморфометрических параметры уклона и экспозиции взаимосвязаны, т.к. оба эти показателя характеризуют градиент поверхности, т.е. интенсивность изменения ее значений в пространстве, которая может быть выражена производной первого порядка. Как производная поверхности первого порядка, градиент характеризуется величиной (уклоном) и направлением (экспозицией).

Уклон поверхности (Slope) Понятие

Уклон поверхности — угол наклона в точке пересечения между горизонтальной плоскостью и плоскостью касательной к земной поверхности; фиксирует интенсивность перепада высот (градиент) между двумя заданными точками (рис. 2)

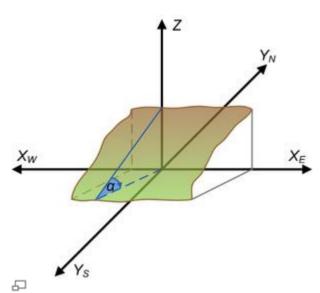


Рис. 2 Определение уклона поверхности

Если земная поверхность представлена функцией (1), то уклон рассчитывается с учетом изменений значений z

в двух направлениях как $\overline{\partial xy}$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \right) \tag{4}$$

$$\partial z \ \partial z$$

где $\overline{\partial x}$ и ∂y - производные первого порядка, представляющие изменение значений абсолютной высоты z с запада на восток (x) и с севера на юг (y).

Расчет по Zevenbergen-Thorne

Процедура определения уклона поверхности по алгоритму Zevenbergen-Thorne сводится к следующим шагам (рис. 3):

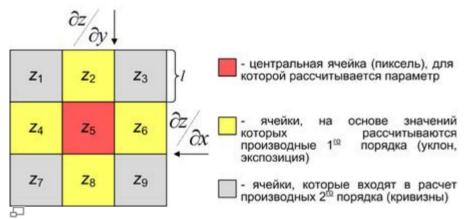


Рис. 3 Определение основных геоморфометрических параметров по Zevenbergen, Thorne (1987)

1. определение уклона поверхности в направлении с востока на запад:

$$G = \frac{(z_6 - z_4)}{2l} \tag{5}$$

2. определение уклона поверхности в направлении с севера на юг:

$$H = \frac{(z_2 - z_8)}{2l} \tag{6}$$

где $z_{2...8}$ - высотные отметки в соответствующих ячейках растра, а I - расстояние между индивидуальными элементами матрицы высот, другими словами — пространственное разрешение растра. При этом предусматривается, что единицы измерения абсолютной высоты и пространственного разрешения идентичны (как правило, метры);

3. определение интегрального значения уклона поверхности для центральной ячейки скользящего окна:

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\sqrt{G^2 + H^2}\right) \tag{7}$$

Рассмотрим алгоритм на примере Рис. 4:

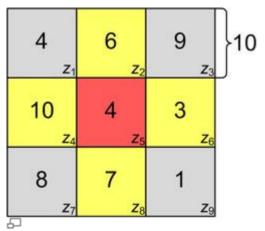


Рис. 4 Пример скользящего окна: значения рассчитываются для центральной ячейки, значения абсолютной высоты выражены в метрах, пространственное разрешение ЦМР – 10 м

Рассчитаем уклон по 5:

$$G = \frac{3 - 10}{2 \times 10} = -0.35$$

Рассчитаем уклон по 6:

$$H = \frac{6-7}{2 \times 10} = -0.05$$

Тогда уклон поверхности в центральной ячейке, рассчитанный по 7 составит:

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\sqrt{\left(-0.35\right)^2 + \left(-0.05\right)^2}\right) = \tan^{-1}\left(\sqrt{0.125}\right) = \tan^{-1}\left(0.3536\right) = 19.47^\circ$$

Интерпретация

Уклон поверхности фундаментальный геоморфометрический параметр, который закономерно связан со следующими процессами и характеристиками ландшафта:

- поверхностный сток и дренирование чем более крутой склон, тем интенсивнее поверхностный сток и меньше инфильтрация влаги в почвенную толщу. Таким образом, уклон имеет принципиальное значение для режима увлажнения почв, особенно – верхних слоев;
- эрозия интенсивность эрозии растет экспоненциально с увеличением уклона. Это объясняется тем, что с увеличением градиента кинетическая энергия осадков остается постоянной, но транспорт ускоряется в направлении подножья. В результате, кинетическая энергия стока превышает кинетическую энергию осадков, когда склон переходит отметку 8,5°, что и способствует проявлению эрозионных процессов;
- мощность почвенного профиля на склоне закономерно изменяется в соответствии с уклоном и относительной высотой. Как правило, почвенная толща меньше на возвышенных наклонных участках вследствие эрозионных процессов и гравитационного перемещения материала, и постепенно увеличивается в направлении пониженных участков с небольшим уклоном;
- количество солнечной энергии также зависит от уклона, поскольку он определяет угол падения солнечных лучей на земную поверхность. Увеличение уклона поверхности в направлении поступления солнечных лучей увеличивает угол их падения, а значит – количество энергии, которое получает поверхность. Это определяет микроклиматические особенности участка, в частности температуру, эвапотранспирацию и влажность верхних слоев почвы;
- особенности растительного покрова совокупно отражают все вышеперечисленные характеристики, поскольку они прямо или косвенно влияют на такие эдафические факторы как водный и температурный режим почвы, механический состав корнесодержащего слоя, содержание питательных элементов и т.д.

Простота расчета и информативность делают уклон поверхности наиболее употребимым показателем в моделировании процессов перераспределения поверхностного и внутрипочвенного стока, эрозии, определении эдафических условий, индикационном картографировании в физической географии и близких отраслях. Как правило, значения показателя измеряются в градусах (также это могут быть проценты или радианы) и колеблются в диапазоне от 0° (горизонтальная плоскость) до 90° (вертикальная плоскость). В комплексных физико-географических и ландшафтных исследованиях часто используются следующие градации уклона поверхности:

Для равнинных территорий <i>(Жучкова, Раковская, 2004)</i>		Для горных территорий			
		(Жучкова, Раковская, 2004)		(Миллер, 1996)	
меньше 1°	плоские (субгоризонтальные) равнины	меньше 4	, плоские и почти плоские поверхности	меньше 3	, очень пологие склоны
1-3°	слабонаклонные равнины (очень пологие склоны)	4-10°	пологие склоны	3-6°	пологие склоны
3-5°	пологие склоны (наклонные равнины)	10-20°	покатые склоны	6-9°	слабопокатые склоны
5-7°	слабопокатые склоны	20-30°	склоны средней крутизны	9-12°	покатые склоны
7-10°	покатые склоны	30-45°	крутые склоны	12-15°	сильнопокатые

					склоны
10-15°	сильнопокатые склоны	45-60°	очень крутые склоны	15-30°	крутые склоны
15-20°	крутые склоны	больше 60°	скалистые (обрывистые) склоны	30-45°	очень крутые склоны
20-40°	очень крутые склоны			больше 45°	обрывистые склоны
больше 40°	обрывистые склоны				

Экспозиция (Aspect)

Понятие

Экспозиция поверхности — угол по часовой стрелке между определенным направлением (как правило, на север) и проекцией уклона на горизонтальную плоскость; фиксирует направление (азимут) максимального уклона (градиента) земной поверхности (рис. 5).

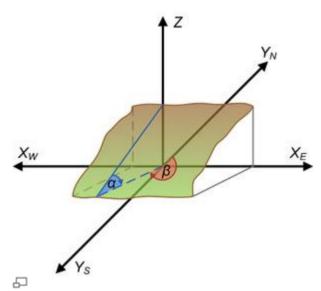


Рис. 5 Определение экспозиции поверхности

Для земной поверхности представленной функцией (1) экспозиция рассчитывается как угол между двумя производными по формуле:

$$\beta = -\tan^{-1}\left(\frac{\partial z/\partial x}{\partial z/\partial y}\right) \tag{8}$$

$$\partial z \ \partial z$$

где $\overline{\partial x}$ и $\overline{\partial y}$ - производные первого порядка, представляющие изменение значений абсолютной высоты z с запада на восток (x) и с севера на юг (y).

Расчет по Zevenbergen-Thorne

Интегральное значение экспозиции поверхности в центральной ячейке скользящего окна по алгоритму Zevenbergen-Thorne определяется по формуле:

$$\beta = -\tan^{-1}\left(\frac{\pm H}{\pm G}\right) \tag{9}$$

В данном случае \pm определяет в какой четверти находится β по отношению к выбранному направлению. Как правило, экспозиция отсчитывается по часовой стрелке от северного направления географического меридиана, потому (9) приобретает следующий вид:

$$\beta = 180^{\circ} - \tan^{-1}\left(\frac{\pm H}{\pm G}\right) + 90^{\circ}\left(\frac{\pm G}{|G|}\right) \tag{10}$$

Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (5) G=-0.35, а по (6) H=-0.05. Тогда экспозиция в центральной ячейке, рассчитанная по (10) составит:

$$\beta = 180^{\circ} - \tan^{-1} \left(\frac{-0.05}{-0.35} \right) + 90^{\circ} \left(\frac{-0.35}{|0.35|} \right) =$$

$$= 180^{\circ} - \tan^{-1} (0.1429) + 90^{\circ} (-1) = 180^{\circ} - 8.1325^{\circ} - 90^{\circ} = 81.87^{\circ}$$

Интерпретация

Функциональная интерпретация экспозиции может вестись в нескольких направлениях, поскольку она характеризует:

- основное направление линий тока, т.е. когда вода (или другой способный к перемещению материал) движется под действием силы тяжести вниз по склону, он делает это в направлении, которое определяется экспозицией. Эта зависимость положена в основу гидрологических алгоритмов моделирования поверхностного стока.
- ориентацию участка по отношению к потоку солнечных лучей, а значит и количество радиации, получаемой земной поверхностью инсоляцию. Благодаря этому экспозиция существенно влияет на локальный климат (микроклимат) участка. Например, в северном полушарии склоны южной экспозиции прогреваются лучше, чем северной. Кроме того, вследствие большей эвапотранспирации южные склоны суше северных. Количество солнечной радиации непосредственно определяет интенсивность развития растений и их биологическую продуктивность. Такие закономерности иногда обуславливают довольно-таки существенные азональные и локальные отличия в почвенном и растительном покрове, сезонном течении функциональных процессов.

Отмеченные выше особенности распределения тепла дополнительно усложняются тем, что склоны восточной и западной ориентации формально имея одинаковую экспозицию (по 90°), демонстрируют контрастность тепловых условий. Это объясняется тем, что на восточные склоны солнечные лучи попадают в утренние прохладные часы и тратятся на прогревание поверхности, а западные склоны освещаются во второй половине дня, когда поверхность уже прогрета. В результате, западные склоны несколько теплее и суше, чем восточные. М. Гродзинский (2013) отмечает, что при весьма значительной крутизне склонов (особенно в горных ландшафтах) склоны юго-западной экспозиции оказываются тепле и суше, чем южной экспозиции, а склоны северо-восточной экспозиции – холоднее и влажнее, чем северные. Еще раньше эту особенность отметил Р. Уиттекер (1980), который самым холодным считает не северное, а северо-восточное местоположение, а наиболее теплым – юго-западное.

Типология инсоляционных местоположений проводится по сторонам горизонта (румбам)

северное N 0-22.5°; 337.5-360°

северо-восточноеNE22.5-67.5°восточноеE67.5-112.5°юго-восточноеSE112.5-157.5°южноеS157.5-202.5°юго-западноеSW202.5-247.5°западноеW247.5-292.5°северо-западноеNW292.5-337.5°

Определение соотношения по теплообеспеченности между этими типами может трактоваться по-разному с учетом того, как будут рассматриваться склоны восточной и западной экспозиций. Поэтому возможно несколько вариантов упорядочивания местоположений в инсоляционный ряд (рис. 6).

Холодно => Тепло Влажно => Сухо

Ориентационный ряд N o NE=NW o E=W o SE=SW o S

ㅁ

Традиционный "компасный" ряд N o NE o NW o E o W o SE o SW o S

Рис. 6 Варианты типологии инсоляционных местоположений (Гродзинский 2013): а – по ориентационному, б – по «компасному», в – по экологическому (топографический ряд Уиттекера) принципу; 1-8 – типы местоположений (увеличение порядкового номера указывает на увеличение сухости местоположения).

Основные геоморфометрические параметры, рассчитываемые на основе производных второго порядка

Для рассмотренных выше производных функции (1) в свою очередь могут быть рассчитаны производные. И если первая производная описывала градиент поверхности (его величину и направление), то вторая фиксирует меру изменений этого градиента, т.е. является градиентом первой производной в заданном направлении. На производных второго порядка основывается система морфометрических кривизн, описывающих форму поверхности.

В общем, кривизну в некоторой точке поверхности можно описать как кривизну линии, образованную пересечением земной поверхности и плоскости определенной ориентации, которая проходит через заданную точку. Наиболее часто в геморфометрическом анализе используются горизонтальная (плановая), вертикальная (профильная) и (средняя, общая) кривизна. Рассмотрим особенности их расчета и физический смысл подробнее.

Горизонтальная (плановая) кривизна (Plane Curvature) Понятие

Горизонтальная (плановая) кривизна — кривизна линии, образованной пересечением земной поверхности с плоскостью, перпендикулярной к направлению ориентации максимального градиента (экспозиции). Как производная второго порядка, горизонтальная кривизна описывает градиент экспозиции вдоль заданного контура (рис. 7).

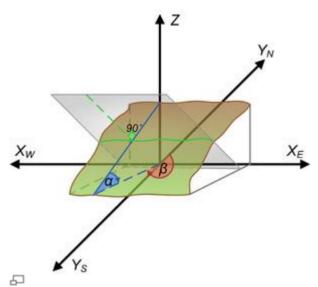


Рис. 7 Определение горизонтальной (плановой) кривизны

Если земная поверхность представлена функцией (1), то плановая кривизна является функцией ее частичных производных:

$$PLANC = \frac{\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}}{\sqrt{\left(\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2\right)^3}}$$
(11)

Расчет по Zevenbergen-Thorne

Для получения значения горизонтальной кривизны на основе алгоритма Zevenbergen-Thorne используют следующее выражение:

$$PLANC = \frac{-2(DH^2 + EG^2 - FGH)}{(G^2 + H^2)} \times 100^{optionally}$$
 (12)

В данном случае G и H рассчитываются по выражениям (5) и (6) соответственно, а другие частные производные как:

$$D = \frac{\left[\frac{(z_4 + z_6)}{2} - z_5\right]}{l^2} \tag{13}$$

$$E = \frac{\left[\frac{(z_2 + z_8)}{2} - z_5\right]}{l^2} \tag{14}$$

$$F = \frac{(z_3 - z_1 + z_7 - z_9)}{4l^2} \tag{15}$$

Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (5) G=-0.35, а по (6) H=-0.05. Рассчитаем другие частные производные:

$$D = \frac{\left[\frac{(10+3)}{2} - 4\right]}{10^2} = \frac{2.5}{100} = 0.025$$

$$E = rac{\left[rac{(6+7)}{2} - 4
ight]}{10^2} = rac{2.5}{100} = 0.025$$

$$_{ ext{no (15)}}F = rac{(9-4+8-1)}{4 imes 10^2} = rac{12}{400} = 0.03$$

Тогда горизонтальная кривизна для центральной ячейки, полученная по (12) составит:

$$PLANC = \frac{-2 \left(0.025 \times (-0.05)^2 + 0.025 \times (-0.35)^2 - 0.03 \times (-0.35) \times (-0.05)\right)}{\left(-0.35\right)^2 + \left(-0.05\right)^2} = \frac{-2 \left(0.025 \times (-0.05)^2 + 0.025 \times (-0.05)^2 - 0.03 \times (-0.35) \times (-0.05)\right)}{\left(-0.35\right)^2 + \left(-0.05\right)^2} = \frac{-2 \left(0.025 \times (-0.05)^2 + 0.025 \times (-0.05)^2 - 0.03 \times (-0.35) \times (-0.05)\right)}{\left(-0.35\right)^2 + \left(-0.05\right)^2} = \frac{-2 \left(0.025 \times (-0.05)^2 + 0.025 \times (-0.05)^2 - 0.03 \times (-0.35) \times (-0.05)\right)}{\left(-0.35\right)^2 + \left(-0.05\right)^2} = \frac{-2 \left(0.025 \times (-0.05)^2 + 0.025 \times (-0.05)^2 - 0.03 \times (-0.05) \times (-0.05)\right)}{\left(-0.35\right)^2 + \left(-0.05\right)^2} = \frac{-2 \left(0.025 \times (-0.05)^2 + 0.025 \times (-0.05)^2 - 0.03 \times (-0.05) \times (-0.05)\right)}{\left(-0.35\right)^2 + \left(-0.05\right)^2} = \frac{-2 \left(0.025 \times (-0.05)^2 + 0.025 \times (-0.05)^2 - 0.03 \times (-0.05)^2 + 0.025 \times (-0.05)^2 + 0.025$$

$$=\frac{-2 \left(0.025 \times 0.0025 + 0.025 \times 0.1225 - 0.000525\right)}{0.1225 + 0.0025} = \frac{-0.0052}{0.125} = -0.0416$$

Интерпретация

Единицами измерения кривизны земной поверхности являются 1/м, но в результате расчетов получаются в основном очень маленькие значения, потому для облегчения интерпретации рекомендуется умножать их на 100. В таком случае кривизна характеризует изменение определенного градиента (для горизонтальной кривизны — экспозиции) на 100 м движения вдоль определенного направления. При интерпретации значений кривизны нужно обращать внимание как на величину самого значения (модуль), так и на его знак.

Модуль кривизны обратный радиусу кривой в данной точке, т.е. линии с плавным изгибом (и большим радиусом) имеют малую кривизну, и наоборот — большие значения кривизны соответствуют сильно изогнутым кривым с малым радиусом. Иными словами, чем больше значение кривизны (без учета знака), тем более выгнутой/ выпуклой является поверхность и наоборот.

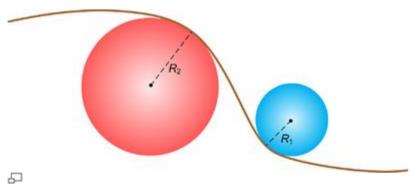


Рис. 8 Кривизна линий в заданной точке составляет 1/R, т.е. обратна радиусу R круга, вписанного в кривую в данной точке. В науках про землю согласовано, что кривизна положительная для выпуклых форм поверхности (R_2 >0) и отрицательная – для вогнутых (R_1 <0) (Geomorphometry 2008)

Знак, который присваивается значению кривизны, зависит от конкретной реализации расчетного алгоритма. Например в оригинальной работе Zevenbergen-Thorne (1987) выражение (12) не содержит знака «–», но реализация его в SAGA предусматривает умножение на –2. В результате, рассчитанная горизонтальная кривизна будет иметь положительные значения для выпуклых поверхностей и отрицательные для вогнутых, нулевые значения отвечают плоским в плане поверхностям (рис. 9).

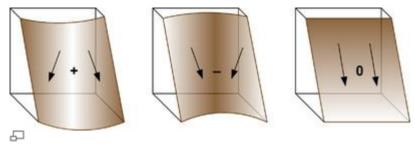


Рис. 9 Горизонтальная кривизна перпендикулярна направлению склона и влияет на конвергентность/ дивергентность поверхностного стока (Buckley 2010)

Горизонтальная кривизна описывает так называемый первый механизм аккумуляции, который зависит от способности потока сворачиваться по мере движения по земной поверхности (рис. 10).

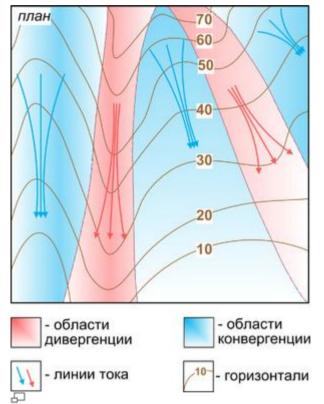


Рис. 10 Первый механизм аккумуляции реализуется за счет сближения линий тока в плане (Шарый 2006)

Области с отрицательной плановой кривизной отвечают за вогнутые участки — зоны конвергенции, где происходит схождение линий тока. Области с положительной плановой кривизной характеризуют выгнутые участки — зоны дивергенции, где происходит расхождение линий тока. Благодаря этому плановая кривизна может быть использована для различия гребней, которым свойственен снос материала, и долин, которые этот материал аккумулируют.

Вертикальная (профильная) кривизна (Profile curvature) Понятие

Вертикальная (профильная) кривизна — кривизна линии, образованной пересечением земной поверхности и вертикальной плоскости. Как производная второго порядка вертикальная кривизна описывает градиент уклона вдоль заданного контура (рис. 11).

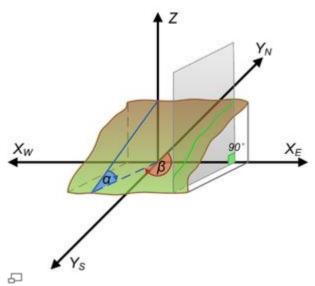


Рис. 11 Определение вертикальной (профильной) кривизны

Если земная поверхность представлена функцией (1), то профильная кривизна является функцией ее частных производных:

$$PROFC = \frac{\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}}{\left(\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2\right) \sqrt{\left(1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2\right)^3}}$$
(16)

Расчет по Zevenbergen-Thorne

Для получения значения вертикальной кривизны на основе алгоритма Zevenbergen-Thorne в SAGA используется следующее выражение:

$$PLANC = \frac{-2\left(DG^2 + EH^2 + FGH\right)}{\left(G^2 + H^2\right)} \times 100^{optionally}$$
(17)

По уже известным выражениям рассчитываются D (13), E (14), F (15), G (5) и H (6).

Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (5) G=-0.35, по (6) H=-0.05, по (13) D=0.025, по (14) E=0.025, по (15) F=0.03. Тогда горизонтальная кривизна для центральной ячейки, полученная по (17) составит:

$$PROFC = \frac{-2\left(0.025 \times (-0.35)^2 + 0.025 \times (-0.05)^2 + 0.03 \times (-0.35) \times (-0.05)\right)}{\left(-0.35\right)^2 + \left(-0.05\right)^2} = \frac{-2\left(0.025 \times 0.1225 + 0.025 \times 0.0025 + 0.000525\right)}{0.1225 + 0.0025} = \frac{-0.0073}{0.125} = -0.0584$$

Интерпретация

Профильная кривизна — вертикальная составляющая второй производной высоты, которая описывает меру изменения градиента. При интерпретации ее значений справедливы те же закономерности, что были перечислены выше для горизонтальной кривизн. Единицами измерения так же являются 1/м, которые для удобства умножаются на 100, т.е. вертикальная кривизна характеризует изменение уклона поверхности на 100 м вдоль его основного направления. Чем больше значения вертикальной кривизны, тем более выпуклая/

вогнутая поверхность в заданном направлении.

Следует отметить, что реализация алгоритма Zevenbergen-Thorne (1987) в SAGA предусматривает умножение на –2, потому выпуклые участки будут характеризоваться положительными значениями, а вогнутые – отрицательными, нулевые значения будут отвечать плоским в профиле поверхностям (рис. 12).

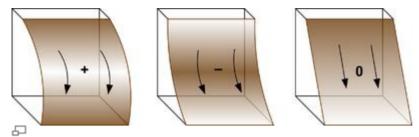


Рис. 12 Профильная кривизна параллельна направлению максимального уклона, характеризует кривизну линии тока в вертикальной плоскости (Buckley 2010)

Поскольку профильная кривизна является мерой изменения градиента, она может быть использована для характеристики скорости стока и процессов транспорта седиментов, т.е. так называемого второго механизма аккумуляции (рис. 13).

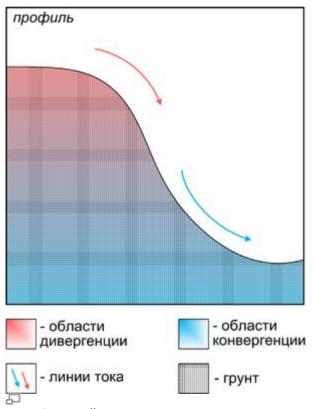


Рис. 13 Второй механизм аккумуляции зависит от относительной скорости потока в профиле (Шарый 2006)

На вогнутых участках скорость поверхностного и внутрипочвенного стока замедляется, а на выпуклых – ускоряется. Таким образом, при помощи вертикальной кривизн можно определять местоположение зон аккумуляции материала на вогнутых участках и зон его сноса – на выпуклых.

Кривизна (Curvature) Понятие

Для обобщения информации о кривизне поверхности в разных направлениях используется синтезирующий показатель, который в зависимости от метода расчета может быть выражен как средняя (mean), суммарная (total) или общая кривизна (general curvature). В данном случае речь пойдет про общую кривизну как совокупную меру кривизны земной поверхности, которая идентифицирует ее выпуклые участки положительными значениями, а вогнутые – отрицательными независимо от направления.

Расчет по Zevenbergen-Thorne

По предложению Moore et al. (1991) общая кривизна на основе алгоритма Zevenbergen-Thorne может быть рассчитана как:

$$CURV = -2(E+D) \times 100^{optionally}$$
(18)

где D и E рассчитываются по (13) и (14) соответственно.

Рассмотрим алгоритм на примере рис. 4. Уже известно, что по (13) D=0.025, по (14) E=0.025. Тогда общая кривизна для центральной ячейки, полученная по (18) составит:

$$CURV = -2(0.025 + 0.025)) = -0.1$$

Интерпретация

Для анализа количественных значений кривизны актуальными остаются все закономерности, определенные ранее для горизонтальной и вертикальной составляющих. Диапазон возможных значений для всех трех кривизн будет колебаться от -0.5 до +0.5 для территорий с равнинным рельефом и от -4 до +4 для горных районов.

Практическое удобство общей кривизны состоит в том, что она в равной мере характеризует оба механизма аккумуляции. Уклон поверхности характеризует относительную интенсивность сноса материала, а экспозиция – его направление. Таким образом, вертикальная кривизна определяет закономерности эрозии и аккумуляции, а горизонтальная – пространственную неоднородность стока. Одновременный учет их обеих помогает лучше понять закономерности перераспределения материала по поверхности в жидкой или твердой форме. Простейшим обобщением этих закономерностей является классификация форм рельефа Ф. Трёха (Тroeh 1964), основанная на знаках вертикальной и горизонтальной кривизн (рис. 14).

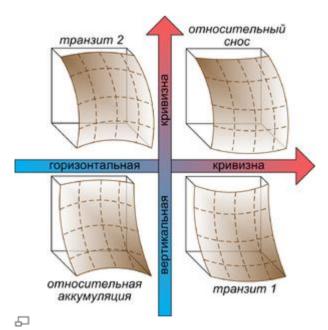


Рис. 14 Типы форм рельефа классификации Трёха (Troeh 1964, Шарый 2006)

Зоны относительной аккумуляции в ней отвечают одновременному действию двух механизмов аккумуляции, а зоны относительного сноса — одновременному действию этих механизмов в противоположном направлении, т.е. как рассеивающих потоки.

Использованные материалы

- 1. Гродзинский М.Д. Ландшафтная экология: Учебник. Киев, 2013 (укр.)
- 2. *Жучкова В.К., Раковская Э.М.* Методы комплексных физико-географических исследований: Учеб. пособие для студентов вузов. Москва, 2004. 368 с.
- 3. Миллер Г.П. Полевая ландшафтная съемка горных территорий. Киев, 1996 (укр.)
- 4. Шарый П.А. Геоморфометрия в науках о земле и экологии, обзор методов и приложений // Известия

- Самарского научного центра РАН. 2006, 8(2) с. 458-473
- 5. Buckley A. Understanding curvature rasters/ ArcGIS Resources, 2010
- 6. Cadell W. Report on the generation and analysis of DEMs for spatial modeling. The James Hutton Institute (formerly The Macaulay Land Use Research Institute), 2002. 28 p.
- 7. *de Smith M., Goodchild M., Longley P.* Geospatial Analysis A comprehensive guide to principles, techniques and software tools A free web-based GIS resource / 4th Edition, 2013
- 8. *Geomorphometry*: Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, vol. 33. / Hengl T., Reuter H.I. (Eds.) Elsevier, 2008 772 p.
- 9. Jenness J. DEM Surface Tools for ArcGIS. Flagstaff, AZ: Jenness Enterprises, 2013
- 10. Li Z., Zhu Q., Gold C. Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology. CRC Press, 2004. 323 p.
- 11. *Moore I.D., Grayson R.B., Ladson A.R.* <u>Digital terrain modelling: A review of hydrological, geomorphological, and biological applications</u>// Hydrological Processes. 1991, 5(1) p. 3-30
- 12. Terrain Analysis: Principles and Applications / Wilson J.P., Gallant J.C. (Eds.). Wiley, 2000 479 p.
- 13. Shary P.A., Sharaya L. S., Mitusov A.V. Fundamental quantitative methods of land surface analysis // Geoderma. 2002, 107(1-2) p.1-32
- 14. Zevenbergen L.W., Thorne C.R. Quantitive analysis of land surface topography// Earth Surface Processes and Landforms. 1987, 12(1) pp. 47–56

Обсудить в форуме Комментариев — 9

Последнее обновление: 2015-03-01 18:24

Дата создания: 31.11.2013 Автор(ы): <u>Дарья Свидзинская</u>